半導体の光物性ー励起子研究の歩みー

中山 正昭 大阪市立大学大学院 工学研究科電子情報系専攻

Progress in investigations of excitons in optical properties of semiconductors Masaaki Nakayama

Department of Applied Physics, Graduate School of Engineering, Osaka City University

The progress in investigations of excitons is overviewed from the following two aspects: the hierarchy of photoexcited states and dimensionality of semiconductor structures.

1. はじめに

励起子は、半導体の光物性と光機能性を担う 中核であり、長年にわたって膨大な研究が行わ れてきて、現在もなお光物性の中心テーマの一 つである[1]。励起子の理論的な概念は、1930年 代に Frenkel[2]と Wannier[3]によって提案された。 それらが、いわゆるフレンケル型励起子(励起 子包絡関数の広がりが単位格子内、もしくは、 分子内)とワニエ型励起子(励起子包絡関数が 結晶空間である程度広がっている)である。物 質を無機半導体に限定すると、ワニエ型励起子 が対象となる。ワニエ型励起子は、Cu2O 結晶を 対象として Gross らによって 1952 年に初めて観 測された[4]。また、励起子光学遷移の量子論は、 1957 年に Elliott によって基礎が確立された[5]。 励起子研究には、多様な視点があるが、光励起 状態の階層性 [励起子(励起子ポラリトン)→ 励起子分子→励起子-励起子(電子)非弾性散 乱→(モット転移)電子・正孔プラズマ]と半 導体構造の次元性[バルク結晶(3次元)→量子 井戸·超格子(準2次元)→量子細線(準1次 元)→量子ドット(準0次元)]が相互に絡み合 って、研究が進展してきたと捉えることができ る。本稿では、上記の観点から、励起子研究の 歩みについて概説するが、膨大な学問体系を限 られた誌面で記すことは不可能であり、学術性 を保ちながらも物語風に述べることにする。

2. 励起子ポラリトン

孤立した励起子が光と相互作用すると、励起 子と光が結合した励起子ポラリトンが形成され る。これは、古典電磁気学では、Maxwell 方程式 から直接的に導出される以下のポラリトン方程 式によって表現される。

 $c^2 \mathbf{k}^2 / \omega^2 = \varepsilon(\omega, \mathbf{k})$

(1)

ここで、c が真空中での光速、 Eが励起子誘電関 数である。この励起子ポラリトンの概念は、1963 年に Hopfield と Thomas の研究[6]によって飛躍 的に進展し、それは光物性の基礎を築いたと言 っても過言ではない。Hopfield と Thomas は、CdS 結晶の反射スペクトルにおいて、縦型励起子エ ネルギー付近に特異的な反射構造が観測される ことに着目し、それを解析するために励起子ポ ラリトンの量子力学的表現と付加的境界条件 (電磁気学的に境界条件が不足するために人為 的に境界条件を加える)を適用した。彼らの理 論的枠組みは、その後広く応用されたが(現在 においても)、任意性がある付加的境界条件が議 論の的となった。これに対して、1986年に Cho は[7]、励起子ポラリトンを付加的境界条件なし で取り扱う理論を提案し、Ishihara と Cho は[8]、 薄膜に対してそれを厳密に適用して、現実的な ものであることを明らかにした。この理論はさ らに発展し、微視的非局所応答理論が構築され、 最近では特にナノ構造を対象として理論が展開 されている[9]。

励起子ポラリトンは、式(1)で与えられる分散 関係で決定される群速度で結晶中を伝播するこ とは、飛行時間測定から明らかになっている [10,11]。したがって、励起子ポラリトン発光は、 ポラリトンが結晶中を伝播して表面に達した際 に光に変換される過程として生じる[12]。そのた めに、励起子ポラリトンの発光寿命は、結晶中 のポラリトンの平均走行距離を L、群速度を vg(E)とすると、概略的にはその脱出時間 tescape=L/vg(E)に相当する。これが、遷移確率(振 動子強度)で決定される励起子発光過程との根 本的な相違である。

3. 束縛励起子

結晶中の不純物に束縛された励起子を束縛励 起子と呼ぶ。一般的には、中性ドナー、中性ア クセプター、イオン化ドナー、イオン化アクセ プターに束縛された励起子(D⁰X、A⁰X、D⁺X、 AX)がある。ただし、AXは束縛状態が不安定 になることが理論的に指摘されており[13]、通常 は観測されない。1960年にHaynesは[14]、Si結 晶における束縛励起子の束縛エネルギー(自由 励起子と束縛励起子とのエネルギー差)の不純 物依存性を系統的に測定し、束縛エネルギーと 不純物のイオン化エネルギーとの間に線形関係 が成立するという経験則、Haynes 則を提案した。 Haynes 則は、これまでに多くの半導体で確認さ れている。

4. 励起子分子

励起子 2 量体である励起子分子は、荷電励起 子(励起子+電子、励起子+正孔)と合わせて、 1958 年に Lampert によって概念が提案された [15]。1 光子励起において光励起密度がある程度 高くなり、励起子--励起子衝突の頻度が顕著な ると、励起子分子が形成される。1966年に Haynes が[16]、Si 結晶の発光スペクトルにおいて励起子 分子を発見したと報告したが、後になって電 子・正孔液滴(電子・正孔プラズマの凝縮相) であることが分かった。明確な励起子分子発光 は、1968年から 1970年に CuCl 結晶を対象に発 見された[17, 18]。CuCl の場合、励起子分子束縛 エネルギーが 32meV であり、他の半導体と比べ て非常に大きいために (Si で 1.5meV、CdS で 4.4meV、ZnO で 15meV)、初期段階での観測が 容易であったと言える。励起子分子発光は、励 起子分子 (XX) 分散から励起子 (X) 分散への 光子放出遷移過程である (XX→photon+X)。励 起子分子の発光スペクトル形状は、励起子分子 分散の有効質量が励起子分散の2倍であるため に、上記の遷移過程での余剰エネルギーが負に なり、低エネルギー側に裾を引く逆ボルツマン 形状となる。励起子分子束縛エネルギーに関し ては、1972 年に Akimoto と Hanamura が[19]、電 子2個と正孔2個の4体間クーロン相互作用を 考慮したハミルトニアンの変分計算を行い、励 起子と励起子分子束縛エネルギー比の電子と正 孔有効質量比との関係を明らかにした(有効質 量比が0から1になるにしたがって束縛エネル ギー比が 0.298 から 0.0273 に単調に減少する)。 この計算結果は、どのような半導体においても 励起子分子が安定状態であることを示している。 励起子分子と励起子の熱力学に関しては、Si 結 晶を対象に Gourley と Wolfe による精密な研究が 1979年に報告された[20]。その論文において、 励起子分子と励起子が準熱平衡状態の場合、励 起子分子発光強度は励起強度が比較的低い領域 では励起強度の2 乗に比例し、励起強度が高い 領域では1 乗に比例すること、さらに、励起子 分子の見かけの発光寿命は励起子の 1/2 になる ことが明らかにされている。また、励起子分子 も励起子と同様に不純物との束縛状態(束縛励 起子分子)を形成する[21]。

励起子分子は、2 光子共鳴励起によって直接に 光生成することができる。Hamanura は、1973 年 に励起子分子による巨大 2 光子吸収を理論的に 予言し[22]、1975 年に Nagasawa らによって CuCl 結晶で実証された[23]。近年では、フェムト秒パ ルスレーザーを用いて、励起子分子の 2 光子共 鳴励起を利用した縮退 4 光波混合(DFWM)に よる励起子分子のコヒーレントダイナミクスに 関する研究が、バルク半導体では GaN や ZnO を 対象に盛んに行われている[24-26]。DFMW にお いて観測される量子ビートは、励起子分子束縛 エネルギーを精密に決定するツールとして利用 できる。

2 光子共鳴励起によって生成された励起子分 子は、エネルギーと波数ベクトルがそろい、コ ヒーレンスが保たれた状態になる。このような コヒーレント状態の励起子分子から、2 つの励起 子ポラリトン状態に散乱する遷移が生じる。こ れを、励起子分子共鳴ハイパーパラメトリック 散乱(BRHPS)と呼ぶ。BRHPSは、1978年に ItohとSuzukiによって詳細な研究が行われた [27]。2004年にEdamatsuらは、BRHPSがコヒー レント過程であることに着目し、それによって 発生する 2 つの散乱光子が量子もつれ状態であ ることを明らかにした[28]。量子情報通信や量子 情報処理において、量子もつれ光子対生成は重 要な基盤技術の一つである。

5. 励起子非弹性散乱発光

先に述べた1 光子励起による励起子分子形成 過程は、励起子と励起子が衝突して結合する過 程であるが、それとは逆に散乱されて発光が生 じる過程がある。励起子一励起子非弾性散乱発 光は、1s 状態の2個の励起子が、一つは2s 状態 以上の高エネルギー励起子状態に散乱され、エ ネルギーと波数ベクトル保存則から、他方がエ ネルギーが低い光子分枝に散乱されて光を放出 する過程に相当する (X+X→X^{*}+photon)。また、 励起子ー電子非弾性散乱発光も生じる。この場 合、電子は大きな波数ベクトルを有する電子状 態(ホットエレクトロン状態)に散乱され、励 起子が光子分枝に散乱される (X+e→e^{*}+photon)。 このような励起子非弾性散乱発光は、1970年代 にZnOやCdSなどの励起子が安定なワイドギャ ップII-VI族半導体を中心に盛んに研究が行われ た[29]。励起子一励起子非弾性散乱発光のエネル ギーは、励起子エネルギーからほぼ励起子束縛 エネルギーだけ低エネルギーとなる。一方、励 起子-電子非弾性散乱発光のエネルギーは、バ

ルク結晶の場合、励起子とのエネルギー差が温 度に比例するという特徴を有する[30]。

励起子非弾性散乱過程は、光学利得を生み出 し、誘導放出が生じる。これは、光機能性の観 点で興味深いものである。1974年の CdS 結晶を 対象とした研究では[31]、励起子非弾性散乱過程 によるレーザー発振が明確に報告されている。 ZnO 微結晶薄膜において、1998年に室温で光励 起レーザー発振が観測されて注目を集めたが [32]、その原理は励起子ー励起子非弾性散乱過程 であり、ZnO の励起子束縛エネルギーが 60meV と室温の熱エネルギーよりも大きいこと(励起 子の室温安定性)が要因となっている。

近年では、GaN 系における励起子非弾性散乱 発光が着目されている[33,34]。また、従来は、 励起子束縛エネルギーが大きいワイドギャップ 半導体でのみ励起子非弾性散乱発光が観測され ていたが、2010 年に励起子束縛エネルギーが 4meV 程度のナローギャップ半導体である GaAs_{1-x}N_x薄膜結晶において、励起子ー励起子非 弾性散乱発光が観測された[35]。ほぼ同じ励起子 束縛エネルギーを有する GaAs 結晶では、励起子 ー励起子非弾性散乱発光に関する報告は全く無 く、GaAs_{1-x}N_x薄膜結晶の特異性の起源について は明らかにされていない。

6. 励起子と励起子ポラリトンのボース凝縮

励起子密度が Mott 転移(電子・正孔プラズマ の形成)密度よりも1桁以上小さい場合、励起 子系はボース粒子ガスと見なすことができる。 したがって、原理的にはボース・アインシュタ イン凝縮(BEC)が期待される。1964年に Keldysh と Kopaev が最初の理論的な提案を行い(BCS 理 論に類似したモデル)[36]、1970年以降、励起 子と励起子分子を対象に盛んに研究が行われて きた。2000年までの励起子系 BEC の研究につい ては、文献[37]に詳細がまとめられている。

これまでの励起子 BEC の研究において、多様 な半導体が対象となってきたが、とりわけ Cu₂O 結晶が主対象となってきた。Cu₂O 結晶の場合、

最低エネルギー励起子状態は、直接遷移型であ るが電気双極子遷移禁制でスピン禁制であり (パラ励起子と呼ばれる)、us オーダーの長い励 起子寿命となる。この長い励起子寿命は、励起 子有効温度の冷却において極めて有利であり、 そのために BEC を発現する舞台として期待され てきた。1993 年に Fortin らは[38]、Cu₂O 結晶の 底面をパルスレーザーで励起し、上面に電極を 付けて底面からの励起子輸送を光電流で検出す る実験を行った。その結果、励起強度が低い条 件では拡散的であった輸送挙動が励起強度の増 大に伴ってパルス的(コヒーレント輸送と見な せる)になることを見いだし、BEC による励起 子超流動の発現であると解釈した。この解釈に ついては、BEC ではなくフォノン風の効果であ るという解釈が後に主流となった。2011年に Yoshioka らは[39]、Cu₂O 結晶に局所的な歪みを 加えて励起子に対するポテンシャルトラップを 形成し、試料温度を sub-K まで下げることによ って励起子 BEC の観測に成功した。試料温度を sub-Kまで下げることの必要性は、次式で定義さ れる BEC 臨界密度(3次元)を小さくして励起 子ー励起子衝突を避けるためである。

$$n_{\rm c} = 2.612 g \left(\frac{M_{\rm X} k_{\rm B} T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2}$$
(2)

ここで、g は縮退因子、M_xは励起子有効質量を 意味する。尚、BEC 臨界濃度を超えると、緩和 爆発という現象が生じ、凝縮体は不安定化する。

BEC に関する最近の研究は、半導体微小共振器(マイクロキャビティ)における励起子ポラ リトン凝縮が主流となっている。微小共振器で は、共振器に閉じ込められた光と励起子との強 結合により、共振器ポラリトンが形成される。 共振器ポラリトンは、1992 年に Weisbuch らによ って GaAs 系微小共振器を対象として初めて観 測された[40]。BEC における共振器ポラリトン の優位性は、その極めて小さい有効質量にあり、 励起子有効質量の 10⁴ 程度である。式(2)から、 有効質量が小さくなると BEC 臨界濃度が低下す ること、また、臨界温度が高くなることが容易 に理解できる。2006 年に CdTe 系微小共振器を 試料として、共振器ポラリトン BEC が初めて実 現された[41]。さらには、励起子が安定な GaN 系微小共振器を試料として、室温での共振器ポ ラリトン BEC (厳密には非平衡ポラリトン凝縮) が観測されている[42, 43]。

7. 低次元系半導体における励起子系

1970 年に Esaki と Tsu によって半導体超格子 が提案され[44]、それがナノテクノロジーの嚆矢 となり、量子井戸、量子細線、量子ドットとい う低次元系半導体における励起子系の研究が爆 発的に行われてきた。低次元系半導体では、電 子、正孔、励起子包絡関数に対する「量子閉じ 込め効果」によって、励起子の遷移エネルギー、 束縛エネルギー、遷移確率(振動子強度)、縦励 起子-横励起子(L-T)分裂エネルギー、1重項 -3 重項分裂エネルギーを制御することができ る。この量子閉じ込め効果は、量子井戸(準2) 次元)、量子細線(準1次元)、量子ドット(準0 次元)と次元性が低くなるに従って大きくなる。 低次元系の励起子光物性は、基本的にはこれま で述べてきたバルク結晶(3次元)のものと同様 である。ここで主張したいことは、低次元系半 導体の場合、構造の制御によって励起子系光学 応答を制御するという能動的な、もしくは、デ ザインする研究が展開できることであり、これ は光物性研究の大きな意識変革となった。本節 では、誌面の都合上、GaAs 系量子井戸における 励起子系の制御という観点に限定して述べる。

量子閉じ込め効果が顕著に作用するためには、 量子井戸層の層厚が励起子ボーア直径よりも薄 いことが要求される。GaAs、GaN、ZnOの励起 子ボーア半径は、それぞれ、13nm、2.8nm、1.8nm である。したがって、GaNでは約6nm以下、ZnO では約4nm以下のかなり薄い量子井戸層厚が必 要となる。一方、GaAsの場合、約30nm以下の 量子井戸層厚で量子閉じ込め効果が発現し、広 い層厚範囲での制御が可能である。1980年代は、 励起子に対する量子閉じ込め効果(励起子束縛 エネルギー、振動子強度、及び、L-T 分裂エネル ギーの増強)に関する研究が理論と実験の両面 で非常に盛んに行われた。理論面では、1990年 に報告された Andreani らの研究[45, 46]がその集 大成と言える。GaAs 結晶の励起子束縛エネルギ ーは4.2meVであるが、GaAs/AlAs量子井戸では、 20nmで8.2meV、3nmで20.3meVと増大する[46]。 完全2次元系の場合、励起子束縛エネルギーが バルク結晶の 4 倍 ($E_{b,2D}$ =4 $E_{b,3D}$) になることが 知られているが、上記の計算結果はそれを越え ている。その主原因は、電子・正孔有効質量の nonparabolicity とヘテロ界面での誘電率不連続 性である。励起子発光ダイナミクスに関しては、 1987年に Feldmann らが[47]、自由励起子発光寿 命が音響フォン散乱や界面散乱に起因するコヒ ーレント領域(発光スペクトル幅に反映される) によって決定されることを理論と実験の両面で 示した(音響フォノン散乱が主体の場合は発光 寿命が温度に比例する)。また、量子井戸系特有 の現象として、量子閉じ込めシュタルク効果 (QCSE) が、1985年に Miller らによって報告さ れた[48]。QCSEは、量子井戸の成長方向に電場 (バイアス電圧)を印加することによって、量 子井戸に閉じ込められている電子・正孔包絡関 数が非対称化し、励起子の遷移エネルギーと振 動子強度が変化する現象であり、励起子状態の 制御において大きな意義がある。この QCSE を 利用して、自己電気光学効果素子における光双 安定性が実現されている[49]。

量子井戸系では、バルク結晶においてΓ点で縮 退していた重い正孔(HH)励起子と軽い正孔(LH) 励起子が分裂する。これを最も顕著に反映する 光学応答が、HH-LH 励起子量子ビートであり、 1990年にGöbelらによってDFWMの実験結果が 初めて報告された[50]。また、上記のQCSEを利 用すると、一つの試料で量子ビート振動数が可 変となり、それに由来する周波数可変テラヘル ツ電磁波発生(1.3~2.6THz)が実現されている [51]。さらには、HH-LH 分裂エネルギーを LO フォノンエネルギーにチューニングすることに より、HH-LH 量子ビートを駆動力としてコヒー レント LO フォノンを増強できることが、2003 年に反射型ポンプープローブ法を用いて報告さ れている[52]。また、この現象を利用することに よって、室温でコヒーレント LO フォノンから の THz 電磁波を増強できることが実証されてい る[53]。

量子井戸系の励起子分子に関しては、1982 年 に Miller らによって初めて発光スペクトルが観 測された[54]。励起子分子束縛エネルギーは、励 起子束縛エネルギーと同様に量子閉じ込め効果 をうける。その理論計算は、1983 年に Kleinman によって変分法に基づいて行われた[55]。また、 1998 年には、変分関数を用いない直接的計算で ある量子モンテカルロ法を用いた計算が Tsuchiya と Katayama によって報告された[56]。 励起子分子量子ビートは、1992 年に Lovering ら によって初めて観測され[57]、Adachi らは量子ビ ート振動数から励起子分子束縛エネルギーの量 子井戸層厚依存性を精密に決定している[58]。

8. おわりに

以上、半導体の光物性について「励起子研究 の歩み」という観点から概説した。その内容は、 膨大な学問体系の一部にすぎないが、歩みの中 の歴史と物理を点から線に繋ぐように努力した つもりであり、出来る限り詳細に参考文献を示 した。温故知新という言葉は研究を行う上で重 要であり、本稿を読まれた学生諸君や若い研究 者の方々が、知新をイノベーションまで高める 視点を持つきっかけを掴んでいただければ望外 の幸いである。

参考文献

- [1] 中山正昭、半導体の光物性(コロナ社、2013).
- [2] J. Frenkel, Phys. Rev. 37, 17 (1931).
- [3] G. H. Wannier, Phys. Rev. 52, 191 (1937).
- [4] E. F. Gross and N. A. Karryev, Doklady Akad. Nauk. S.S.S.R **84**, 471 (1952).
- [5] R. J. Eliiott, Phys. Rev. 108, 1384 (1957).
- [6] J. J. Hopfield and D. G. Thomas, Phys. Rev. 132,

563 (1963).

- [7] K. Cho, J. Phys. Soc. Jpn. 55, 4113 (1986).
- [8] H. Ishihara and K. Cho, Phys. Rev. B **41**, 1424 (1990).
- [9] K. Cho, *Optical Response of Nanostructures* (Springer, Berlin, 2003).
- [10] M. Kuwata *et al.*, Phys. Rev. Lett. **61**, 1226 (1988).
- [11] T. Ikehara and T. Itoh, Phys. Rev. B 44, 9283 (1991).
- [12] C. Weisbuch and R. Ulbrich, Phys. Rev. Lett. **39**, 654 (1977).
- [13] F. H. Gertler et al., Phys. Rev. 172, 110 (1968).
- [14] J. R. Haynes, Phys. Rev. Lett. 4, 361 (1960).
- [15] M. A. Lampert, Phys. Rev. Lett. 1, 450 (1958).
- [16] J. R. Haynes, Phys. Rev. Lett. 17, 860 (1966).
- [17] A. Mysyrowicz *et al.*, Phys. Lett. **26A**, 615 (1968).
- [18] H. Souma *et al.*, J. Phys. Soc. Jpn. **29**, 697 (1970).
- [19] O. Akimoto and E. Hanamura, J. Phys. Soc. Jpn. 33, 1537 (1972).
- [20] P. L. Gourley and J. P. Wolfe, Phys. Rev. B **20**, 3319 (1979).
- [21] M. Nakayama, H. Ichida, and H. Nishimura, J. Phys.: Condens. Matter **11**, 7653 (1999).
- [22] E. Hanamura, Solid State Commun. **12**, 951 (1973).
- [23] N. Nagasawa *et al.*, J. Phys. Soc. Jpn. **39**, 987 (1975).
- [24] K. Kyhm *et al.*, Phys. Rev. B **65**, 193102 (2002).
- [25] S. Adachi *et al.*, Phys. Rev. B **67**, 205212 (2003).
- [26] S. Adachi *et al.*, Phys. Status Solidi C **2**, 890 (2005).
- [27] T. Itoh and T. Suzuki, J. Phys. Soc. Jpn. 45, 1939 (1978).
- [28] K. Edamatsu *et al.*, Nature **431**, 167 (2004).
- [29] C. Klingshirn and H. Haug, Phys. Rep. **70**, 315 (1981).
- [30] C. Yu, T. Goto, and M. Ueta, J. Phys. Soc. Jpn. **34**, 693 (1973).
- [31] T. Fischer and J. Bille, J. Appl. Phys. **45**, 3937 (1974).
- [32] Z. K. Tang *et al.*, Appl. Phys. Lett. **72**, 3270 (1998).
- [33] M. Nakayama *et al.*, Appl. Phys. Lett. **89**, 031909 (2006).

- [34] M. Nakayama *et al.*, Appl. Phys. Lett. **93**, 261904 (2008).
- [35] J. Hashimoto, Y. Maeda, and M. Nakayama, Appl. Phys. Lett. **96**, 081910 (2010).
- [36] L. V. Keldysh and Y. Kopaev, Fiz. Tv. Tela **6**, 279 (1964) [Sov. Phys. Solid State **6**, 2219 (1965)].
- [37] S. M. Moskalenko and D. W. Snoke, *Bose-Einstein Condensation of Excitons and Biexcitons* (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2000).
- [38] E. Fortin, S. Fafard, and A. Mysyrowicz, Phys. Rev. Lett. **70**, 3951 (1993).
- [39] K. Yoshioka, E. Chae, and M. Kuwata-Gonokami, Nature Commun. **2**, 328 (2011).
- [40] C. Weisbuch *et al.*, Phys. Rev. Lett. **69**, 3314 (1992).
- [41] J. Kasprzak et al., Nature 443. 409 (2006).
- [42] S. Christopoulos *et al.*, Phys. Rev. Lett. **98**, 126405 (2007).
- [43] J. Levrat et al., Phys. Rev. B 81, 125305 (2010).
- [44] L. Esaki and R. Tsu, IBM J. Res. Dev. 14, 61 (1970).
- [45] L. C. Andreani and F. Bassani, Phys. Rev. B **41**, 7536 (1990).
- [46] L. C. Andreani and A. Pasquarello, Phys. Rev. B 42, 8928 (1990).
- [47] J. Feldmann *et al.*, Phys. Rev. Lett. **59**, 2337 (1987).
- [48] D. A. B. Miller *et al.*, Phys. Rev. B **32**, 1043 (1985).
- [49] D. A. B. Miller *et al.*, Appl. Phys. Lett. **45**, 13 (1984).
- [50] E. O. Göbel *et al.*, Phys. Rev. Lett. **64**, 1801 (1990).
- [51] P. C. Planken *et al.*, Phys. Rev. Lett. **69**, 3800 (1992).
- [52] O. Kojima, K. Mizoguchi, and M. Nakayama, Phys. Rev. B 68, 155325 (2003).
- [53] M. Nakayama *et al.*, Appl. Phys. Express **1**, 012004 (2008).
- [54] R. C. Miller *et al.*, Phys. Rev. B **25**, 6545 (1982).
- [55] D. A. Kleinman, Phys. Rev. B 28, 871 (1983).
- [56] T. Tsuchiya and S. Katayama, Solid State Electron. 42, 1523 (1998).
- [57] D. J. Lovering *et al.*, Phys. Rev. Lett. **68**, 1880 (1992).
- [58] S. Adachi et al., Phys. Rev. B 55, 1654 (1997).